

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-246226
(43)Date of publication of application : 14.09.1999

(51)Int.CI. C01G 53/04
H01M 4/62
H01M 6/06

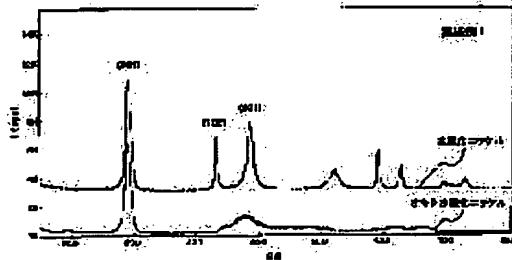
(21)Application number : 10-049581 (71)Applicant : MITSUI MINING & SMELTING CO LTD
MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD
(22)Date of filing : 02.03.1998 (72)Inventor : ISHIDA SHINTARO
MYONAKA SAKIKO
SUGIMOTO AKIKO
HANAWA KENZO

(54) NICKEL HYDROXIDE FOR PRODUCTION OF NICKEL OXYHYDROXIDE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain nickel hydroxide easily giving nickel oxyhydroxide which exhibits superior discharge characteristics when used as the electrode material of a cell by oxidation treatment at a temp. close to room temp.

SOLUTION: This nickel hydroxide for the production of nickel oxyhydroxide is platy primary particles having as aspect ratio of the plane direction to the thickness direction of 3-60 and 0.01-1.0 μm particle diameter in the plane direction. The total half-width of the nickel hydroxide in X-ray diffraction is shown by (100)>0.3 deg.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 28.02.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-246226

(43)公開日 平成11年(1999)9月14日

(51)Int.Cl.⁶
C 0 1 G 53/04
H 0 1 M 4/62
6/06

識別記号

F I
C 0 1 G 53/04
H 0 1 M 4/62
6/06

C
C

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全8頁)

(21)出願番号

特願平10-49581

(22)出願日

平成10年(1998)3月2日

(71)出願人 000006183

三井金属鉱業株式会社
東京都品川区大崎1丁目11番1号

(71)出願人 000005821

松下電器産業株式会社
大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者

石田 新太郎
埼玉県上尾市原市1333-2 三井金属鉱業
株式会社総合研究所内

(72)発明者

妙中 咲子
埼玉県上尾市原市1333-2 三井金属鉱業
株式会社総合研究所内

(74)代理人

弁理士 羽鳥 修

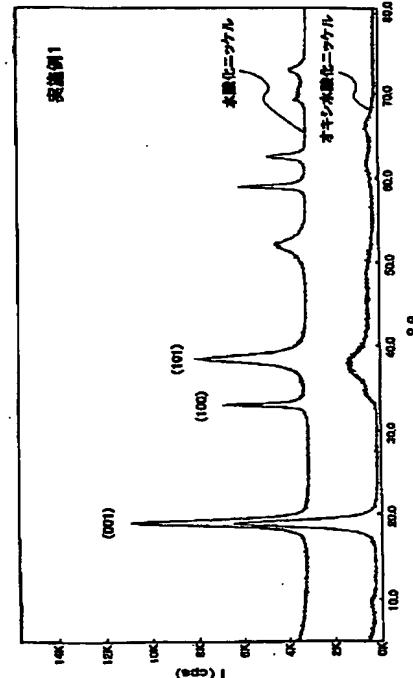
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 オキシ水酸化ニッケル製造用水酸化ニッケル

(57)【要約】

【課題】 室温付近での酸化処理によって容易にオキシ水酸化ニッケルが得られ、かつ得られたオキシ水酸化ニッケルを電池の電極材料として用いた場合に優れた放電特性を示すオキシ水酸化ニッケル製造用水酸化ニッケルを提供する。

【解決手段】 厚さ方向に対する平面方向のアスペクト比が3~6.0であり、かつ平面方向の粒径が0.01~1.0 μ mの板状一次粒子であり、X線回折における半値全幅が(100) > 0.3 deg. であることを特徴とするオキシ水酸化ニッケル製造用水酸化ニッケル。



添加することが考えられる。オキシ水酸化ニッケルは、それのみでも正極剤となることができ、二酸化マンガンに比べて高負荷での利用率と電位の低下が小さい。従って、これを二酸化マンガンに添加することで高負荷でも利用率が高く、高電位な正極剤を得ることができる。従来よりオキシ水酸化ニッケルの添加は提案されている

(例えば特開昭56-155630号公報)が、目的は異なる様である。

【0005】従来、このオキシ水酸化ニッケルを化学合成する場合、ニッケル塩水溶液に酸化剤を溶解させたアルカリ水溶液を反応させ、ニッケルを酸化させると同時にオキシ水酸化物として沈殿を生成させる方法が主にとられてきた(例えば特開昭56-54759号公報)。

しかし、この方法では、オキシ水酸化ニッケルのX線回折パターンで見られる結晶性、配向性を制御するのは困難であり、それらに性能が大きく影響される電池材料としては、このような合成法によって得られるオキシ水酸化ニッケルは使用し難い。

【0006】オキシ水酸化ニッケルの化学合成の他の方法としては、水溶液中で水酸化ニッケルを酸化することが挙げられる。この方法では、水酸化ニッケルの結晶性、配向性を制御することでオキシ水酸化ニッケルの構造を制御できるため、予め電池材料に適した結晶性、配向性の水酸化ニッケルを合成することで、電池特性の優れた水酸化ニッケルを合成できる。

【0007】しかし、丸田等(文献名「第37回電池討論会要旨集」P141(1996))は、水酸化ニッケルを室温(20~30℃)付近で酸化処理しても、オキシ水酸化ニッケルを合成するのは困難であり、温度を5℃以下まで下げて酸化処理を行った場合にのみオキシ水酸化ニッケルが得られるとしている。また、ニッケルの一部をコバルトで15%程度置換した場合に室温でオキシ水酸化ニッケルの単相は得られるとしており、水酸化ニッケルでは室温付近での酸化が困難であった。そして、低温で酸化処理することは工業的に不利であり、またニッケルの一部をコバルトで置換することは、コバルトが高価な故に経済的に不利である。

【0008】そして、得られたオキシ水酸化ニッケルをアルカリ電池の正極剤として用いる場合、その結晶性と放電容量の関係は、これまで何等論じられていないかった。

【0009】従って、本発明の目的は、室温付近での酸化処理によって容易にオキシ水酸化ニッケルが得られ、かつ得られたオキシ水酸化ニッケルを電池の電極材料として用いた場合に優れた放電特性を示すオキシ水酸化ニッケル製造用水酸化ニッケルを提供することにある。また、得られたオキシ水酸化ニッケルをアルカリマンガン乾電池の二酸化マンガンに添加することで、高負荷での利用率と電位の低下を防ぐとともに、低負荷でも利用率の低下を起こさないような、オキシ水酸化ニッケル製造

【特許請求の範囲】

【請求項1】 厚さ方向に対する平面方向のアスペクト比が3~6.0、平面方向の粒径が0.01~1.0μmの板状一次粒子であり、かつX線回折における半値全幅が(100)>0.3deg.であることを特徴とするオキシ水酸化ニッケル製造用水酸化ニッケル。

【請求項2】 X線回折における半値全幅が(001)<(101)、0.25deg.<(001)<4.0deg.、0.3deg.<(101)<4.5deg.、ピーク強度比I(001)/I(101)>1である請求項1に記載のオキシ水酸化ニッケル製造用水酸化ニッケル。

【請求項3】 請求項1~2に記載の水酸化ニッケルを20~30℃で酸化することを特徴とするオキシ水酸化ニッケルの製造方法。

【請求項4】 請求項3により得られるオキシ水酸化ニッケル。

【請求項5】 請求項4に記載のオキシ水酸化ニッケルを正極活性物質又は負極活性物質として用いた電池。

【請求項6】 請求項4に記載のオキシ水酸化ニッケル1~9.9重量%と二酸化マンガン9.9~1重量%とからなるアルカリ電池用正極活性物質。

【請求項7】 請求項6に記載の正極活性物質を用いたアルカリ電池。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明はオキシ水酸化ニッケル製造用水酸化ニッケルに関し、詳しくは電池の電極材料として用いた場合に優れた放電特性、特に高い放電電位を示すオキシ水酸化ニッケル製造用水酸化ニッケルに関する。なお、本発明でいう水酸化ニッケルとは、ニッケルの一部が、例えばコバルト、亜鉛、マンガン等によって各々5.0重量%以下置換されたものも包含するものとする。また、本発明でいうオキシ水酸化ニッケルも、ニッケルの一部が、例えばコバルト、亜鉛、マンガン等によって各々5.0重量%以下置換されたものも包含するものとする。

【0002】

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】 従来のアルカリマンガン電池の正極合剤は、電解二酸化マンガンと黒鉛とを良く混合し、これを粉末成形機で成形して円筒形のペレットとすることで使用されている。

【0003】しかし、このような正極合剤を用いたアルカリ電池においては、高負荷での放電のときに活性物質の利用率の急激な低下が見られ、単3電池で1Aの電流を取り出すと20%程度の利用率になってしまう。また、高負荷の場合、電位の低下も急激であり、放電のごく初期に1.1V以下まで下がってしまう。

【0004】そこで、高負荷での利用率と電位の低下とを防ぐ目的でオキシ水酸化ニッケルを二酸化マンガンに

用水酸化ニッケルを提供することにある。

【0010】

【課題を解決するための手段】本発明者らは、検討の結果、厚さ方向と平面方向のアスペクト比が特定範囲にあり、また平面方向が一定の長さにある板状一次粒子からなり、かつX線回折における特定面の半値全幅が一定値以上の水酸化ニッケルが上記目的を達成し得ることを見出した。

【0011】本発明は、上記知見に基づきなされたもので、厚さ方向に対する平面方向のアスペクト比が3~60、平面方向の粒径が0.01~1.0μmの板状一次粒子であり、かつX線回折における半値全幅が(100)>0.3deg.であることを特徴とするオキシ水酸化ニッケル製造用水酸化ニッケルを提供するものである。

【0012】さらに、本発明の水酸化ニッケルにおいては、X線回折における半値全幅が(001)<(101)、0.25deg.<(001)<4.0deg.、0.3deg.<(101)<4.5deg.、ピーカ強度比I(001)/I(101)>1であることが好ましい。

【0013】

【発明の実施の形態】以下、本発明をさらに詳細に説明する。水酸化ニッケルも、これを酸化して得られるオキシ水酸化ニッケルも、c軸方向に層の積み重なった同じ構造を持つ。そして、酸化剤による水酸化ニッケルの酸化反応、電池にしたときのオキシ水酸化ニッケルの電気化学的な還元反応は、すべてプロトンの固相内での移動をともなう。このとき、プロトンは固相内をc軸に垂直な方向(c面に沿った方向)に移動し、同時にプロトンの脱離・挿入にともなう格子定数も変化する。従って本発明者らは、原料の水酸化ニッケルのa軸、c軸方向の一次粒子径や結晶性を規定すれば、酸化しやすく、かつ酸化後のオキシ水酸化ニッケルの電池性能を制御できると考え、原料である水酸化ニッケルの物性、形状を規定したものである。

【0014】かかる見地から、本発明の水酸化ニッケルは、厚さ方向に対する平面方向のアスペクト比が3~60、平面方向の粒径が0.01~1.0μmの板状一次粒子であることが必要である。電池の充電時にはH⁺等がc面に沿った方向に移動するので、粉体粒子のアスペクト比がこれより平面方向に大きくなると(アスペクト比が60を超える)、c面方向への移動距離が大きくなりすぎるので、電池の性能が低下する。アスペクト比がこれより小さいものは(アスペクト比が3未満)、実質的に工業的に製造が困難である。

【0015】平面方向の粒径が0.01μm未満では、単位胞が数十個程度の粒子なので充放電中に構造が保ちにくい。また平面方向の粒径が1.0μmを超えるとアスペクト比が上記範囲にあったとしても、実際の移動距

離が大きくなるので電池性能が低下する。

【0016】また、本発明の水酸化ニッケルは、X線回折における半値全幅が(100)>0.3deg.である。X線回折における半値全幅が(100)が0.3deg.以下では、水酸化ニッケルを室温で酸化してオキシ水酸化ニッケルとすることはできない。

【0017】また、本発明の水酸化ニッケルは、X線回折における半値全幅が(001)<(101)、0.25deg.<(001)<4.0deg.、0.3deg.<(101)<4.5deg.、ピーカ強度比I(001)/I(101)>1であることが好ましい。この範囲において、室温での酸化が容易となり、かつ酸化して得られたオキシ水酸化ニッケルが優れた放電特性を示す。特に低負荷放電で優位性を得るために、結晶子のa軸方向とc軸方向への成長の度合いの比と結晶性の良さの比に対する要求が激しくなる。即ち、c軸方向に適当な歪みをもつていて、プロトンの出入りに伴い格子定数の変化を受け入れられやすい様な粒子の大きさと結晶性の良さが求められる。従って、ピーカ強度比の好ましい範囲として上記のように規定される。

【0018】ここで半値全幅(001)は、c軸方向の粒子径、構造の歪みの程度を反映し、この値が小さいほどc軸方向の粒子径が大きく構造の歪みが小さい。半値全幅(101)は、a軸・c軸両方向を含む面の粒子径、構造の歪みの程度を反映し、この値が小さいほどa軸・c軸両方向、或いはどちらか一方の粒子径が大きく、構造の歪みが小さい。また、半値全幅が大きい程、その固相内に不純物(ナトリウム塩、カリウム塩や硫酸根、硝酸根、塩化物、アンモニア塩等)を取り込んでいる可能性が高く、これが酸化・還元反応でのプロトンの移動を妨げることがあるので、半値全幅(001)、(101)は大きすぎない方が良い。ピーカ強度比I(001)/I(101)は、ここでは粒子の形状に影響され、この値が大きいほどa軸方向に対してc軸方向の粒子径比が小さい板状粒子であることが言える。このような板状粒子はX線回折の測定サンプリング時に配向しやすく、(001)面がX線の反射面に揃いやすいため、(001)面のピーカ強度が大きくなる。半値全幅(001)<(101)は、c軸方向に適度な構造の歪みをもち、且つa軸方向の粒径が適度に小さい場合にこの条件を満たし、本発明の材料については、c軸方向の構造の歪みの程度とa軸方向の粒径との比を表わす指標として使える。

【0019】半値全幅(001)<0.25deg.ではc軸方向の粒子径が大きく、かつ構造の歪みが小さいためにプロトンの出入りにともなう格子定数の変化を受け入れられず、プロトンの脱離・挿入が阻害される。また、4.0deg.<(001)では粒径は小さくなるが構造が歪みすぎているために、または固相内に取り込まれた不純物により、プロトンの移動が阻害される。

【0020】半値全幅 $(101) < 0.3 \text{ deg.}$ では a 軸と c 軸の両方、或いはどちらか一方の粒子径が大きく、構造の歪みが小さい。 c 軸の粒子径の場合は (001) の時の説明と同様な理由により、 a 軸の粒子径の場合はプロトンの移動距離が長くなるために、酸化・還元反応が起こりにくくなる。また、 $4.5 \text{ deg.} < (101)$ では粒径は小さくなるが構造が歪み過ぎているために、または固相内に取り込まれた不純物により、プロトンの移動が阻害される。

【0021】ピーク強度比 $I(001) / I(101) < 1$ では X 線回折の測定サンプリング時に、 (001) 面が X 線の反射面に揃いにくい形状をしている。即ち、 a 軸方向に対して c 軸方向の粒子径の比が大きく、このような粒子ではプロトンの出入りにともなう格子定数の変化を受け入れられず、プロトンの脱離・挿入が阻害される。

【0022】半値全幅 $(001) > (101)$ では、 c 軸方向の構造の歪みが小さく、且つ a 軸方向の粒子径が大きいために、プロトンの脱離・挿入が阻害されるだけでなく、プロトンの移動距離が長くなり、酸化・還元反応が起こりにくくなる。

【0023】このような物性、性状を有する本発明の水酸化ニッケルは、次のようにして合成される。すなわち、水酸化ニッケルの合成は、ニッケル塩水溶液とアルカリ水溶液との混合により行い、場合により熟成を行う。熟成温度は室温～200°Cとする。熟成は湯浴、オイルバス、蒸気による熱処理の他に、密閉系での熱処理や100°C以上での熱処理にはオートクレーブ等が用いられる。熟成後、洗浄、濾過、乾燥して目的とする水酸化ニッケルを得る。ニッケル塩としては、硫酸塩、硝酸塩、塩化物等、アルカリとしては水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウム、アンモニア水等が各々挙げられる。

【0024】同じ合成方法ではニッケル塩に硝酸塩を用いると X 線回折ピークが鋭いものが得られ易く、硫酸塩を用いるとプロードなものが得られ易い。これは、硫酸イオンが結晶面に吸着して粒子の成長を阻害するためである。同様に水酸化リチウム、アンモニア水を用いると、水酸化ナトリウム、カリウムを用いた場合よりも X 線回折ピークが鋭いものが得られ易い。これもやはり、ナトリウムイオン、カリウムイオンが結晶成長を阻害するためである。原料が同じ場合、 X 線回折ピークの半値全幅は熟成の有無、温度（室温～200°C）、 $\text{OH}^- / \text{N}i$ を変えることによって調整される。熟成を行わないと、 X 線回折ピークがプロードになり、構造の歪みが大きい細かい粒子ができる。 X 線回折ピークは熟成温度が高い程、熟成時間が長いほど、 $\text{OH}^- / \text{N}i$ 比が大きいほど鋭くなる。また、 $\text{OH}^- / \text{N}i$ 比が2より大きくな

アスペクト比 厚さ方向：平面方向 = 1 : 5

粒径 $0.038 \mu\text{m}$

るとピーク強度比 $I(001) / I(101)$ が1よりも大きく、且つ半値全幅 $(001) < (101)$ となる。

【0025】なお、電池材料用水酸化ニッケルとしては球状粉が一般的であるが、これは板状一次粒子が凝集して球状形成するため、このような水酸化ニッケルも本発明に包含される。また、上記のようにして得られた水酸化ニッケルは、通常不純物又は添加剤としてコバルト、亜鉛、マンガン等を各々5.0重量%以下含まれる。

【0026】次に、オキシ水酸化ニッケルの製造方法について述べる。上記のようにして得られた水酸化ニッケルを、酸化剤を溶解させたアルカリ水溶液中に分散し、5時間以上攪拌する。アルカリの濃度については、酸化反応において水酸化ニッケルからプロトンが放出されるので、このプロトンを中和できるアルカリ量以上の濃度であればよい。また、反応が5時間以下だと酸化不十分により水酸化ニッケルが残ってしまう。この時の温度は30°C以下、好ましくは20°C以下になるように調整する。酸化剤としては、アルカリ領域で働く酸化剤、例えば、過硫酸ナトリウム、過硫酸カリウム、次亜塩素酸ナトリウム等が用いられる。しかし、次亜鉛塩素酸ナトリウムは、塩素を発生するため、工業的にはあまり用いない方が好ましい。その後、粉末を洗浄、濾過、乾燥して、目的とするオキシ水酸化ニッケルを得る。

【0027】このようにして製造されたオキシ水酸化ニッケルは、電池の正極活物質として用いられる。また、このオキシ水酸化ニッケル1～99重量%と二酸化マンガン99～1重量%とを正極活物質とするアルカリ電池は、二酸化マンガンのみの場合よりも優れた放電性能を示す。

【0028】

【実施例】以下、実施例等に基づき本発明を具体的に説明する。

【0029】【実施例1】1mol/1の硫酸ニッケル水溶液1リットルと、3mol/1の水酸化ナトリウム水溶液1リットルを混合し、オートクレーブ100°Cで12時間熟成する。この後、粉末を純水で洗浄、濾過、70°Cで乾燥し、水酸化ニッケルを得た。この水酸化ニッケルの X 線回折パターンを図1に示す。

【0030】得られた水酸化ニッケル30gを、過硫酸カリウム57.6gを溶解させた1mol/1水酸化ナトリウム水溶液1.8リットル中に分散させ、20°Cで12時間攪拌して、オキシ水酸化ニッケルを得た。このオキシ水酸化ニッケルの X 線回折パターンを図1に示す。また、この酸化前の水酸化ニッケルの物性、性状は下記の通りであった。

【0031】

7

8

半値全幅 $(100) = 0.4039 \text{ deg.}$
 $(001) = 0.7929 \text{ deg.}$
 $(101) = 1.0291 \text{ deg.}$
 $(001) < (101)$

ピーク強度比 $I(001) / I(101) = 1.77$

【0032】〔実施例2〕 $1\text{mol}/1$ の硝酸ニッケル水溶液1リットルと、 $2\text{mol}/1$ の水酸化ナトリウム水溶液1リットルを混合し、熱処理を行わずに洗浄、濾過、 70°C で乾燥し、水酸化ニッケルを得た。この水酸化ニッケルのX線回折パターンを図2に示す。

10

*トリウム水溶液1.8リットル中に分散させ、 20°C で12時間攪拌して、オキシ水酸化ニッケルを得た。このオキシ水酸化ニッケルのX線回折パターンを図2に示す。また、この酸化前の水酸化ニッケルの物性、性状は下記の通りであった。

【0033】得られた水酸化ニッケル30gを、過硫酸カリウム57.6gを溶解させた $1\text{mol}/1$ 水酸化ナ*

【0034】

アスペクト比 厚さ方向：平面方向 = 1 : 6
 粒径 $0.01 \mu\text{m}$
 半値全幅 $(100) = 1.202 \text{ deg.}$
 $(001) = 4.5867 \text{ deg.}$
 $(101) = 5.596 \text{ deg.}$
 $(001) < (101)$

ピーク強度比 $I(001) / I(101) = 0.79$

【0035】〔比較例1〕 $1.7\text{mol}/1$ の硫酸ニッケル水溶液1.5リットルに、 $\text{NH}_3 / \text{Ni} = 3$ （モル比）となるようにアンモニア水を混合し、 80°C で8時間熟成した。この後、粉末を純水で洗浄、濾過、 70°C で乾燥し、水酸化ニッケルを得た。この水酸化ニッケルのX線回折パターンを図3に示す。

20 *カリウム57.6gを溶解させた $1\text{mol}/1$ 水酸化ナトリウム水溶液1.8リットル中に分散させ、 20°C で12時間攪拌して、オキシ水酸化ニッケルを得た。このオキシ水酸化ニッケルのX線回折パターンを図3に示す。また、この酸化前の水酸化ニッケルの物性、性状は下記の通りであった。

【0036】得られた水酸化ニッケル30gを、過硫酸※

【0037】

アスペクト比 厚さ方向：平面方向 = 1 : 11
 粒径 $0.1 \mu\text{m}$
 半値全幅 $(100) = 0.2119 \text{ deg.}$
 $(001) = 0.5450 \text{ deg.}$
 $(101) = 0.3371 \text{ deg.}$
 $(001) > (101)$

ピーク強度比 $I(001) / I(101) = 0.693$

【0038】図1～3に示されるように、実施例1～2では、水酸化ニッケルを酸化すると $2\theta = 33^\circ$ 付近の水酸化ニッケルの (100) 面に帰属されるピークが消失しており、室温付近での合成でもほぼ完全にオキシ水酸化ニッケルに酸化されていることが分かる。

【0039】これに対して比較例1では、 (100) 面のピークが確認でき、未だ酸化されていない水酸化ニッケルが存在していることが判る。この水酸化ニッケルのX線回折パターンは、実施例に比べて (100) 面の半値全幅が小さくなっている。このことは比較例1の水酸化ニッケルは実施例1～2のものに比べて結晶子が a 軸方向に厚いことを示している。酸化過程では、固相内をプロトンが c 面に沿った方向（ a 軸方向を含む）に移動し、固相外に取り出されることが考えられる。このため、 a 軸方向によく成長した水酸化ニッケルでは、プロトンの移動距離が長くなり、十分に酸化できないものと考えられる。

40

【0040】実施例1～2及び比較例1で得られたオキシ水酸化ニッケルを用いて下記の方法で2種類のテストセルを作製し、放電試験を行った。放電試験は、放電時の液温 25°C で行った。高負荷放電は 30mA で、低負荷放電は 5mA でそれぞれ行い、それぞれ参照極に対して -0.2V 、 -0.4V まで放電したときの時間を測定した。

【0041】実際に電池では二酸化マンガンの対極に亜鉛が使われており、一般にこれをモーター等の電源に用いた場合、 0.9V 付近ではモーターが動かなくなると言われている。ここでの 0.9V は、本発明者らの試験用電池でほぼ -0.4V に相当し、また、更に高負荷モーター等の用途に用いた場合を考慮し、 -0.2V 、 -0.4V までの放電時間を測定することにした。

【0042】<オキシ水酸化ニッケルを正極活物質とした電池テスト>オキシ水酸化ニッケル8g、黒鉛0.6g、水9gを混合し、 50°C で12時間以上乾燥させ

た。これから0.4gを坪量し、直径1cm円盤状に1tの一軸圧力をかけて成型し、正極用ペレットとした。対極にはニッケルメッッシュ、電解液には25%水酸化カリウム水溶液をそれぞれ用い、参照極はHg/HgO電*

*極とした。結果を表1に示す。

【0043】

【表1】

(単位 min)

サンプル	放電電流 5 mA		放電電流 30 mA	
	-0.2 Vカット	-0.4 Vカット	-0.2 Vカット	-0.4 Vカット
実施例	1	940	966	117
	2	681	694	58
比較例1		401	418	51
				58

【0044】表1の結果から、実施例1で得られたオキシ水酸化ニッケルは、実施例2、比較例1で得られたオキシ水酸化ニッケルに比べて高い放電容量を示す。

【0045】実施例2のオキシ水酸化ニッケルは、十分酸化できているにも拘わらず、実施例1に比べて若干容量が下がる。そのX線回折パターンをみると、オキシ水酸化ニッケルの(001)面のピークが他のものに比べて5度以上低角側にシフトしており、かつ相当プロードになっている。このことから、放電容量の低下は、酸化処理によりc軸方向の層間に溶液中のイオン(硫酸イオン、ナトリウムイオン等)が取り込まれ、放電時に再びプロトンが挿入されるときの障害になっているためであると推察される。従って、水酸化ニッケルのc軸方向((001)面)の結晶性(構造の歪み、粒径)が適度に良いことが必要であり、そのような水酸化ニッケルを用いた場合に、酸化時の他イオンの取り込みが低減され、酸化したときの容量が大きくなることが考えられる。

【0046】比較例1のオキシ水酸化ニッケルは、図3に示されるX線回折パターンから酸化が不十分であることが判っており、これがそのまま容量に影響していると考えられる。また、放電反応では酸化反応と逆の反応が※

※起こっており、固相内にプロトンが取り込まれた後、c軸に垂直な方向に移動する。このため、c軸に垂直な方向によく成長した水酸化ニッケルでは、プロトンの移動距離が長くなり、十分に放電できないものと考えられる。

【0047】<オキシ水酸化ニッケルと二酸化マンガンとを正極活物質とした電池テスト>オキシ水酸化ニッケルと二酸化マンガンを合わせて8g(オキシ水酸化ニッケル25重量%含有)になるように坪量し、これと黒鉛0.6g、水9gを混合し、50°Cで12時間以上乾燥させた。これから0.4gを坪量し、直径1cmの円盤状に1tの一軸圧力をかけて成型し、正極用ペレットとした。対極にはニッケルメッッシュ、電解液には25%水酸化カリウム水溶液をそれぞれ用い、参照極はHg/HgO電極とした。なお、オキシ水酸化ニッケルを用い、二酸化マンガンのみを正極活物質としたものを参考例とした。結果を表2に示すと共に、実施例1及び参考例の低負荷放電の結果を図4、高負荷放電の結果を図5にそれぞれ示す。

【0048】

【表2】

(単位 min)

サンプル	放電電流 5 mA		放電電流 30 mA	
	-0.2 Vカット	-0.4 Vカット	-0.2 Vカット	-0.4 Vカット
実施例	900	1131	68	112
	812	1075	53	108
比較例1	751	1009	47	102
参考例	864	1128	47	107

【0049】表2に示されるように、30mAでの高負荷放電では実施例1～2は、二酸化マンガンのみの参考例よりも高い放電容量を示した。高負荷放電では、参考例に比べて放電容量が増加するのは、オキシ水酸化ニッ

ケルは二酸化マンガンに比べて高負荷放電での容量の低下が小さいためであると考えられる。しかし、5mAでの低負荷放電の場合、実施例2では参考例に比べて放電容量が低下する。これは、上述のオキシ水酸化ニッケル

II

のみでの放電の場合と同様の理由が考えられる。すなわち、オキシ水酸化ニッケル自身の容量が実施例1に比べて低いことに起因している。

【0050】比較例1のオキシ水酸化ニッケルを添加した場合、高、低負荷放電の両方で参考例と比べて放電容量が低かった。これも、上記したオキシ水酸化ニッケルのみでの放電の場合と同様の理由が考えられる。即ち、オキシ水酸化ニッケル自身の容量が二酸化マンガンの容量に比べて大きく低下しているため、これを添加しても逆に容量は低下する。

【0051】図4～5の結果から、実施例1は参考例に比べて、高、低負荷放電の両方で放電時間の全領域における高い電位と高容量が得られることが判り、特に高負荷での用途において、使用時間の長い、ハイ・パワーな電池を供給できる。

【0052】

【発明の効果】以上説明したように、本発明の水酸化ニッケルによって、室温付近での酸化処理によって容易にオキシ水酸化ニッケルが得られ、かつ得られたオキシ水酸化ニッケルを電池の電極材料として用いた場合に優れた放電特性を示す。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例1における水酸化ニッケルとオキシ水酸化ニッケルのX線回折図。

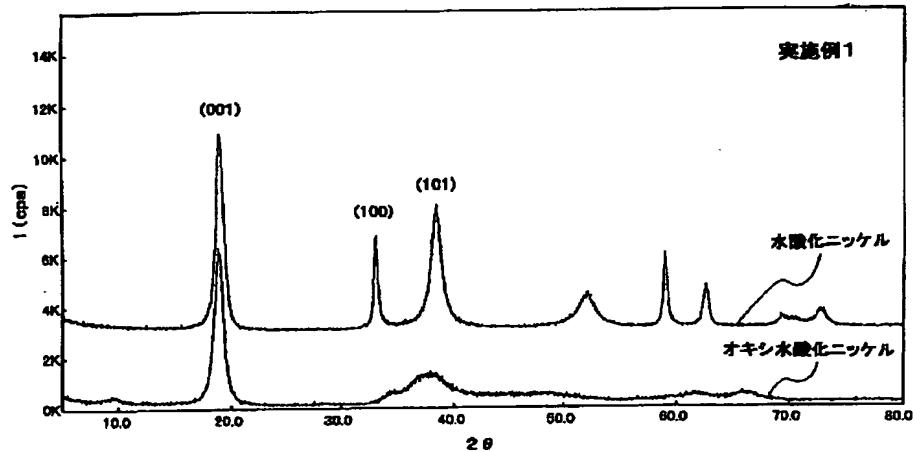
【図2】実施例2における水酸化ニッケルとオキシ水酸化ニッケルのX線回折図。

【図3】比較例1における水酸化ニッケルとオキシ水酸化ニッケルのX線回折図。

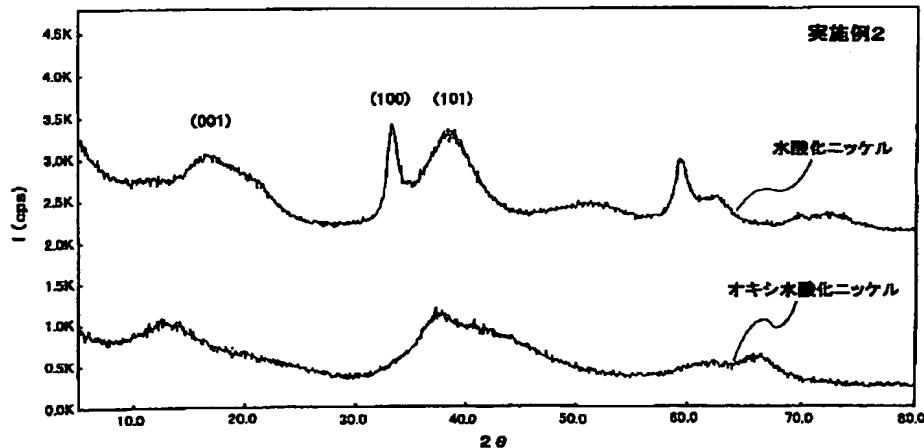
【図4】実施例1及び参考例の低負荷放電(5mA)における放電時間と電位の関係を示すグラフ。

【図5】実施例1及び参考例の高負荷放電(30mA)における放電時間と電位の関係を示すグラフ。

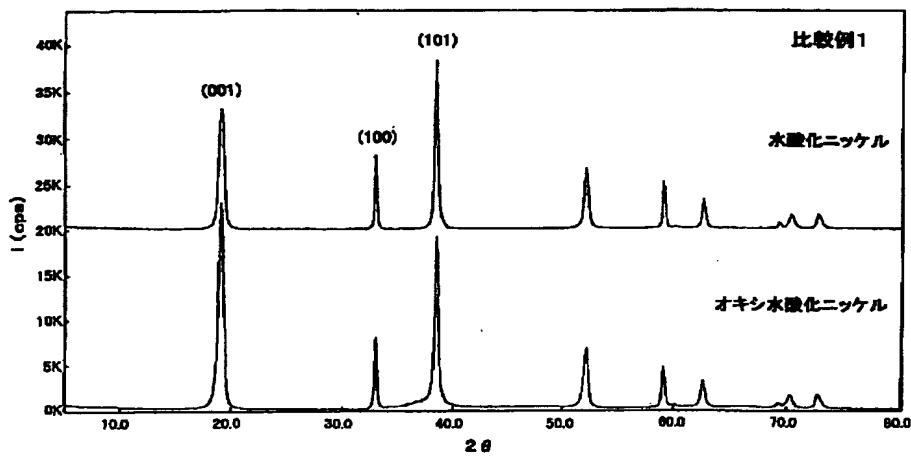
【図1】



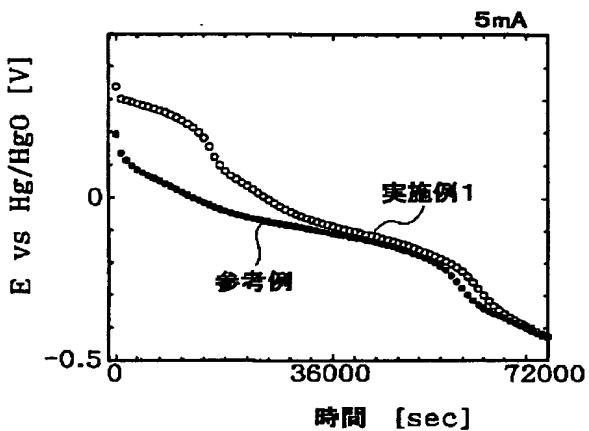
【図2】



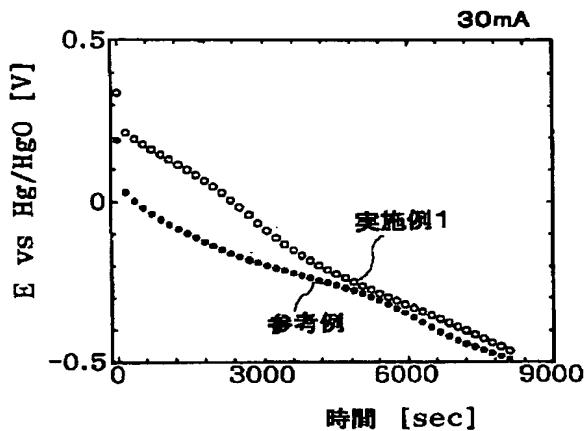
【図3】



【図4】



【図5】



フロントページの続き

(72) 発明者 杉元 晶子
埼玉県上尾市原市1333-2 三井金属鉱業
株式会社総合研究所内

(72) 発明者 塙 健三
埼玉県上尾市原市1333-2 三井金属鉱業
株式会社総合研究所内